

บรรณานุกรม

- [1] พุทธิพงษ์ เกียรติสูงชาติ และ ศุภวัฒน์ โอฬารวัฒนกุล, กระบวนการสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของเพียโซอิเล็กทริก ทริกทรานส์ฟอร์มเมอร์, ปรินญาณิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2550
- [2] สุพัตรา วงศ์แสนใหม่, พิศณีย์ มุลรัตน์, ชีระพงษ์ ศีลาวงศ์สวัสดิ์, สุพล อนันตา และ รัตติกร ยิ้มนิรันดร์, “การศึกษาสมบัติฮิสเทอรีซิสในสารเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (PZT) ด้วยวงจร Sawyer-Tower”, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ฉบับที่ 11(3), 2546, หน้า 21-27
- [3] Athipong Ngamjarujana, Supattra Wongsanenmai, Rungnapa Tipakontitikul, Supon Ananta and Rattikorn Yimnirun, “Effect of Uniaxial Stress on Hysteresis Properties of 0.1PMN-0.9PZT Ceramic, Chiang Mai University Journal, Vol. 4(2), 2005, pp. 129-135
- [4] R. Bouregba, B. Vilquin, G. Le Rhun and G. Poullain, “Sawyer-Tower Hysteresis Measurements on Micro Sized Pb(Zr,Ti)O₃ Capacitors”, Review of Scientific Instruments, Vol. 74, No. 10, 2003, pp.4429-4435
- [5] Larry E. Mosley and Jason S. Schrader, “Hysteresis Measurements of Multi-Layer Ceramic Capacitors Using a Sawyer-Tower Circuit”, http://ecadigitallibrary.com/pdf/CARTRUSA07/5_3309.pdf, pp.309-319
- [6] Joe T Evans, JR., **Measuring Ferroelectric Hysteresis Using a Sawyer-Tower Circuit**, Application Note AN0701-RTI, Radiant Technology, Inc., 2007, pp. 1-13